

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-055554

(43) Date of publication of application: 27.02.2001

(51)Int.CI.

CO9J183/04 C09D183/04 H01L 21/283 H01L 21/312 H01L 21/768

(21)Application number: 11-234603

(71)Applicant:

JSR CORP

(22)Date of filing:

20.08.1999

(72)Inventor:

NISHIKAWA MICHINORI

TSUNODA MAYUMI **EBISAWA MASAHIKO** HAKAMAZUKA SATOKO

YAMADA KINJI

(54) FILM-FORMING COMPOSITION AND INSULATING FILM-FORMING MATERIAL

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a film-forming composition which excels in the mechanical properties of a coated film and can effect firing of the coated film in a short period of time and exhibits a very low dielectric constant as the interlaminar insulating film material in semiconductor elements and the like. SOLUTION: A film-forming composition contains (A) a hydrolyzate and/or a condensate of at least one compound selected from (A-1) compounds represented by formula I: R1aSi(OR2)4-a (wherein R1 is hydrogen, fluorine or a monovalent organic group; R2 is a monovalent organic group; and (a) is an integer of 0-2) and (A-2) compounds represented by formula II: R3b(R4 O)3-bSi-(R7)d-Si(OR5)3-cR6c (wherein R3, R4, R5 and R6 are the same or different and each is a monovalent organic group; (b) and (c) are the same or different and each is a number of 0-2; R7 is an oxygen atom or -(CH2)n-; (n) is 1-6; and (d) is 0 or 1). (B) a latent acid catalyst and/or a latent base catalyst, and (C) a solvent having a boiling point at normal pressures of not lower than 180° C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

Japanese Patent Provisional Publication No. 2001-55554

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-55554

(P2001 - 55554A)

(43)公開日 平成13年2月27日(2001.2.27)

(51) Int.CL.	識別記号	F I	デーマコート [*] (参考)
C 0 9 J 183/04		C 0 9 J 183/04	4 J O 3 8
C 0 9 D 183/04		C 0 9 D 183/04	4 J 0 4 0
H 0 1 L 21/283		H01L 21/283	P 4M104
21/312	•	21/312	C 5F033
21/768	•	21/90	S 5F058
•	•	審查請求 未請求 請求	頃の数7 OL (全 16 頁)

(21)出願番号 特願平11-234603 (71)出頭人 000004178 ジェイエスアール株式会社 (22)出顧日 平成11年8月20日(1999.8.20) 東京都中央区築地2丁目11番24号 (72) 発明者 西川 通則 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 (72) 発明者 角田 真由美 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 (72) 発明者 海老沢 政彦 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物および絶縁膜形成用材料

(57) 【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料と して、途膜の機械的特性に優れ、短時間で途膜の焼成が 可能であり、非常に低い誘電率を示す膜形成用組成物を 得る。

【解決手段】

(A) (A-1) 下記一般式 (1) で R^{3}_{b} (R⁴O) 3-b S i - (R⁷) d-S i (OR⁵) 3-c R⁶c · · · (2)

(R3, R4, R5およびR6は、同一でも異なっていても よく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同 ーでも異なっていてもよく、0~2の数を示し、R⁷は 酸素原子または一(CH2)。一で表される基を示し、n は1~6を、dは0または1を示す。) からなる群より 選ばれる少なくとも1種の化合物の加水分解物および縮 **表される化合物および**

 $R^{1}aSi(OR^{2})$ 4-a · · · · · (1)

(R1は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示 し、R2は1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表 す。)

(A-2) 下記一般式 (2) で表される化合物

合物もしくはいずれか一方

- (B) 潜在性酸触媒および潜在性塩基触媒もしくはいず れか一方ならびに
- (C) 常圧での沸点が180℃以上の溶剤を含有するこ とを特徴とする膜形成用組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (A-1) 下記一般式(1) で表される化合物および

 $R^{1}aSi(OR^{2})$ 4-a · · · · · (1)

 R^{3}_{b} (R⁴O) 3-b S i - (R⁷) d-S i (OR⁵) 3-c R⁶c · · · (2)

 $(R^3, R^4, R^5$ および R^6 は、同一でも異なっていてもよく、それぞれ1価の有機基を示し、りおよびcは、同一でも異なっていてもよく、 $0\sim2$ の数を示し、 R^7 は酸素原子または $-(CH_2)$ 。一で表される基を示し、nは $1\sim6$ を、dは0または1を示す。)からなる群より選ばれる少なくとも 1種の化合物の加水分解物および縮合物もしくはいずれか一方

(B) 潜在性酸触媒および潜在性塩基触媒もしくはいず れか一方

ならびに

(C) 常圧での沸点が180℃以上の溶剤を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 (D) 常圧での沸点が160℃以下の溶 剤をさらに含有することを特徴とする請求項1記載の膜 形成用組成物。

【請求項3】 (B) 成分の使用割合が、(A) 成分100重量部(完全加水分解縮合物換算)に対して0.001~10重量部であることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項4】 (C) 成分が多価アルコール、グリコール系溶剤、グリコールモノアルキルエーテル系溶剤、グリコールモノアルキルエーテル系溶剤、グリコールモノアルキルエーテルエステル系溶剤、グリコールジエステル系溶剤から選ばれることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項5】 組成物中の(C)成分と(D)成分使用割合が、(C):(D)=5:95~50:50(重量比、(C)成分+(D)成分=100)であることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項6】 さらにβージケトン、ポリアルキレンオキシド構造を有する化合物および(メタ)アクリル系重合体よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物を含有することを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物

【請求項7】 請求項1~6記載の膜形成用組成物から 40 なることを特徴とする絶縁膜形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 緑膜材料として、途膜の機械的特性に優れ、短時間で途 膜の焼成が可能であり、非常に低い誘電率を示す膜形成 用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 50

 $(R^1$ は水素原子、フッ素原子または1価の有機基を示し、 R^2 は1価の有機基を示し、aは $0\sim2$ の整数を表す。)

(A-2)下記一般式(2)で表される化合物

膜として、CVD法などの真空プロセスで以て形成されたシリカ(SiOz)膜が多用されている。そして、近年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、SOG(Spin on Glass)膜と呼ばれるテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポリオルガノシロキサンを主成分とする低誘電率の層間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低誘電率で機械的強度に優れる層間絶縁膜材料が求められるようになっている。

【0003】そこで、特開平6-181201号公報には、層間絶縁膜材料として、より低誘電率の絶縁膜形成用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ばれる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成物である。

【0004】また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶縁膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素プ ラズマ性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成用材料が開 示されている。

【0005】さらに、特開平3-20377号公報には、電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な酸化物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物被膜形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布液を提供し、また、この塗布液を用いることにより、高温での硬化、酸素プラズマによる処理を行った場合であっても、クラックのない良好な酸化物被膜を得ることを目的としている。そして、その構成は、所定のシラン化合物と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の存在化で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成用塗布液である。

【0006】しかし、上記のようにシラン化合物にチタンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合せた場合、途膜の機械的特性、短時間で途膜の焼成、非常に低い誘電率などをパランスよく有するものではない。



[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、塗膜の機械的特性に優れ、短時間で塗膜の焼成が可能であり、非常に低い誘電率示す層間絶縁膜用材料を提供することを目的とする。

$$R^{3}_{b}$$
 (R⁴O) 3-b S i - (R⁷) 4-S i (OR⁵) 3-c R⁶c

....(2)

 $(R^3, R^4, R^5$ および R^6 は、同一でも異なっていても 10 よく、それぞれ 1 価の有機基を示し、b およびc は、同一でも異なっていてもよく、 $0\sim2$ の数を示し、 R^7 は 酸素原子または-(CH2) a 一で表される基を示し、n は $1\sim6$ を、d は 0 または 1 を示す。) から選ばれる少なくとも 1 種の化合物の加水分解物および縮合物もしくはいずれか一方

(B) 潜在性酸触媒および潜在性塩基触媒もしくはいず れか一方

ならびに

(C) 常圧での沸点が180℃以上の溶剤を含有するこ 20 とを特徴とする膜形成用組成物および絶縁膜形成用材料 を提供するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】

【0010】(A)成分

(A-1) 成分

上記一般式(1)において、R¹およびR²の1価の有機 基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリ シジル基などを挙げることができる。また、一般式

(1)において、RIは1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)において、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

【0011】一般式(1)で表される化合物の具体例と 40 しては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリーロープロポキシシラン、トリーisoープロポキシシラン、トリーローブトキシシラン、トリーsecーブトキシシラン、トリーtertーブトキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フルオロトリーロープロポキシシラン、フルオロトリーローブトキシシラン、フルオロトリーsecープトキシシラン、フルオロトリーtertーブトキシシラン、フルオロトリーなどをcープトキシシラン、フルオロトリーなどをcープトキシシラン、アルオロトリフェノキシシラン、テトラメ 50

【0008】本発明は、

(A) (A-1) 下記一般式 (1) で表される化合物 R¹a S i (OR²) 4a ・・・・・(1)

 $(R^1$ は水素原子、フッ素原子または 1 価の有機基を示し、 R^2 は 1 価の有機基を示し、a は $0\sim 2$ の整数を表す。) および(A-2)下記一般式(2)で表される化合物

トキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーnープ ロポキシシラン、テトラーisoープロポキシシラン、 テトラーnープトキシラン、テトラーsecープトキシ シラン、テトラーtert-ブトキシシラン、テトラフ ェノキシシランなど;メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、メチルトリーnープロポキシシ ラン、メチルトリー i s o ープロポキシシラン、メチル トリーnープトキシシラン、メチルトリーsecープト キシシラン、メチルトリーtertープトキシシラン、 メチルトリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラ ン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロ ポキシシラン、エチルトリーiso-プロポキシシラ ン、エチルトリーnープトキシシラン、エチルトリーs ecープトキシシラン、エチルトリーtertープトキ **゙シシラン、エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメ** トキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリ - n - プロポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポ キシシラン、ビニルトリーnープトキシシラン、ビニル トリーsecーブトキシシラン、ピニルトリーtert ープトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、nープロピルトリエトキ シシラン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、 nープロピルトリーisoープロポキシシラン、nープ ロピルトリーnープトキンシラン、nープロピルトリー secープトキシシラン、nープロピルトリーtert ープトキシシラン、nープロピルトリフェノキシシラ ン、iープロピルトリメトキシシラン、iープロピルト リエトキシシラン、iープロピルトリーnープロポキシ シラン、iープロピルトリーisoープロポキシシラ ン、iープロピルトリーnープトキシシラン、iープロ ピルトリーsecープトキシシラン、iープロピルトリ ーtert-ブトキシシラン、i-プロピルトリフェノ キシシラン、nープチルトリメトキシシラン、nープチ ルトリエトキシシラン、nーブチルトリーnープロポキ シシラン、nープチルトリーisoープロポキシシラ ン、nープチルトリーnープトキシシラン、nープチル トリーsecープトキシシラン、nープチルトリーte rtープトキシシラン、nープチルトリフェノキシシラ ン、secープチルトリメトキシシラン、secープチ ルーiートリエトキシシラン、secープチルートリー nープロポキシシラン、secープチルートリーiso

ープロポキシシラン、secーブチルートリーnーブト キシシラン、secーブチルートリーsecーブトキシ シラン、secーブチルートリーtertープトキシシ ラン、secープチルートリフェノキシシラン、tープ チルトリメトキシシラン、tープチルトリエトキシシラ ン、tープチルトリーnープロポキシシラン、tープチ ルトリーisoープロポキシシラン、tープチルトリー nープトキシシラン、tープチルトリーsecープトキ シシラン、tープチルトリーtertープトキシシラ ン、t-ブチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメ トキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニル トリーnープロポキシシラン、フェニルトリーiso-プロポキシシラン、フェニルトリーn-ブトキシシラ ン、フェニルトリーsecーブトキシシラン、フェニル トリーtertープトキシシラン、フェニルトリフェノ キシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエ トキシシラン、ャーアミノプロピルトリメトキシシラ ン、ソーアミノプロピルトリエトキシシラン、ソーグリ シドキシプロピルトリメトキシシラン、ャーグリシドキ シプロピルトリエトキシシラン、ソートリフロロプロピ 20 ルトリメトキシシラン、ャートリフロロプロピルトリエ トキシシランなど:ジメチルジメトキシシラン、ジメチュ ルジエトキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシ ラン、ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメ チルージーnープトキシシラン、ジメチルージーsec ープトキシシラン、ジメチルージーtertープトキシ シラン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメト キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージ -n-プロポキシシラン、ジエチルージーiso-プロ ポキシシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジ 30 エチルージーsecープトキシシラン、ジエチルージー tertープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラ ン、ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロ ピルジエトキシシラン、ジーnープロピルージーnープ ロポキシシラン、ジーnープロピルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnープロピルージーnープトキシシ ラン、ジーnープロピルージーsecーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーtertーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーフェノキシシラン、ジーi soープロピルジメトキシシラン、ジーisoープロピ 40 ルジエトキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-プロポキシシラン、ジーiso-プロピルージーiso ープロポキシシラン、ジーisoープロピルージーnー プトキシシラン、ジーisoープロピルージーsecー プトキシシラン、ジーiso-プロピルージーtert ープトキシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノ キシシラン、ジーnープチルジメトキシシラン、ジーn ープチルジェトキシシラン、ジーnープチルージーnー プロポキシシラン、ジーnーブチルージーisoープロ ポキシシラン、ジーnープチルージーnープトキシシラ 50

ン、ジーnーブチルージーsecーブトキシシラン、ジ -n-ブチルージーtert-ブトキシシラン、ジーn ープチルージーフェノキシシラン、ジーsecープチル ジメトキシシラン、ジーsec-ブチルジエトキシシラ ン、ジーsecープチルージーnープロポキシシラン、 ジーsecープチルージーisoープロポキシシラン、 ジーsecープチルージーnープトキシシラン、ジーs e cープチルージーsecープトキシシラン、ジーse cープチルージーtertープトキシシラン、ジーse cープチルージーフェノキシシラン、ジーtertーブ チルジメトキシシラン、ジーtertープチルジエトキ シシラン、ジーtertーブチルージーnープロポキシ シラン、ジーtertーブチルージーisoープロポキ シシラン、ジーtertープチルージーnープトキシシ ラン、ジーtertープチルージーsecープトキシシ ラン、ジーtertープチルージーtertープトキシ シラン、ジーtertープチルージーフェノキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエ トキシシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラ ン、ジフェニルージーisoープロポキシシラン、ジフ ェニルージーnープトキシシラン、ジフェニルージーs ecープトキシシラン、ジフェニルージーtertープ トキシシラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニ ルトリメトキシシラン、ソーアミノプロピルトリメトキ シシラン、ャーアミノプロピルトリエトキシシラン、ャ ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ャーグリ シドキシプロピルトリエトキシシラン、ャートリフロロ プロピルトリメトキシシラン、ャートリフロロプロピル トリエトキシシランなど;を挙げることができる。好ま しくは、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン、テトラーロープロポキシシラン、テトラーiso-プロポキシシラン、テトラフェノキシシラン、メチルト リメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチル トリーnープロポキシシラン、メチルトリーisoープ ロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルト リエトキシシラン、ピニルトリメトキシシラン、ピニル 「トリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラ ン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシ ラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキ シシラン、ジフェニルジエトキシシラン、トリメチルモ ノメトキシシラン、トリメチルモノエトキシシラン、ト リエチルモノメトキシシラン、トリエチルモノエトキシ シラン、トリフェニルモノメトキシシラン、トリフェニ ルモノエトキシシランである。これらは、1種あるいは 2種以上を同時に使用してもよい。

【0012】 (A-2) 成分

上記一般式(2)において、1価の有機基としては、先の一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。 また、一般式(2)のR⁷である2価の有機基として

は、メチレン基、炭素数2~6のアルキレン基などを挙 げることができる。一般式(2)のうち、R⁷が酸素原 子の化合物としては、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘ キサエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキシジシロキ サン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシー3ーメチ ルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ -3-メチルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペン タメトキシー3ーフェニルジシロキサン、1,1,1, 3, 3-ペンタエトキシー3-フェニルジシロキサン、 1. 1. 3, 3-アトラメトキシー1, 3-ジメチルジ 10 シリル) メタン、ビス (ヘキサエトキシシリル) メタ シロキサン、1, 1, 3, 3ーテトラエトキシー1, 3 ージメチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラメト キシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジフェニルジシロキサ ン、1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリメチ ルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシー1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1,1,3-トリメトキ シー1, 3, 3ートリフェニルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシー1, 3, 3-トリフェニルジシロキ サン、1,3-ジメトキシー1,1,3,3-テトラメ 20 チルジシロキサン、1、3ージエトキシー1、1、3、 3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3ーテトラフェニルジシロキサン、1, 3 ージエトキシー1, 1, 3, 3ーテトラフェニルジシロ キサンなどを挙げることができる。これらのうち、ヘキ サメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサ ルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー 1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト ラメトキシー1, 3ージフェニルジシロキサン、1, 3 30 ージメトキシー1、1、3、3ーテトラメチルジシロキ サン、1、3-ジエトキシー1、1、3、3-テトラメ チルジシロキサン、1、3-ジメトキシー1、1、3、 3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシ -1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなど を、好ましい例として挙げることができる。一般式 (2) において d が O の化合物としては、ヘキサメトキ シジシラン、ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェニキ シジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシー2 ーメチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーペンタエトキ 40 シー2ーメチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーペンタ メトキシー2ーフェニルジシラン、1,1,1,2,2 ーペンタエトキシー2ーフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、 1, 1, 2, 2ーテトラエトキシー1, 2ージメチルジ シラン、1, 1, 2, 2ーテトラメトキシー1, 2ージ フェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー 1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2-トリメトキ シー1、2、2ートリメチルジシラン、1、1、2ート リエトキシー1,2,2ートリメチルジシラン、1,

1, 2ートリメトキシー1, 2, 2ートリフェニルジシ ラン、1, 1, 2-トリエトキシ-1, 2, 2-トリフ ェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2 ーテトラメチルジシラン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキ シー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラン、1, 2 ージエトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラ ンなどを、一般式 (2) においてR⁷がー (CH2)。-で表される基の化合物としては、ビス(ヘキサメトキシ ン、ビス(ヘキサフェノキシシリル)メタン、ビス(ジ メトキシメチルシリル) メタン、ピス (ジエトキシメチ ルシリル)メタン、ビス(ジメトキシフェニルシリル) メタン、ビス (ジエトキシフェニルシリル) メタン、ビ ス (メトキシジメチルシリル) メタン、ビス (エトキシ ジメチルシリル) メタン、ピス (メトキシジフェニルシ リル) メタン、ビス (エトキシジフェニルシリル) メタ ン、ビス (ヘキサメトキシシリル) エタン、ビス (ヘキ サエトキシシリル) エタン、ビス (ヘキサフェノキシシ リル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) エタ ン、ビス(ジエトキシメチルシリル)エタン、ビス(ジ メトキシフェニルシリル) エタン、ピス (ジエトキシフ - ェニルシリル) エタン、ビス (メトキシジメチルシリ - ル) エタン、ビス (エトキシジメチルシリル) エタン、 ビス (メトキシジフェニルシリル) エタン、ビス (エト キシジフェニルシリル) エタン、1,3-ビス(ヘキサ メトキシシリル) プロパン、1,3-ビス(ヘキサエト キシシリル) プロパン、1、3-ビス (ヘキサフェノキ シシリル) プロパン、1,3-ピス(ジメトキシメチル シリル) プロパン、1, 3-ピス (ジエトキシメチルシ リル)プロパン、1、3ーピス(ジメトキシフェニルシ リル) プロパン、1,3-ピス(ジエトキシフェニルシ リル) プロパン、1, 3-ビス (メトキシジメチルシリ ル) プロパン、1,3-ビス(エトキシジメチルシリ ル) プロパン、1、3-ビス (メトキシジフェニルシリ ル) プロパン、1, 3-ビス (エトキシジフェニルシリ ル) プロパンなどを挙げることができる。これらのう ち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラ ン、ヘキサフェニキシジシラン、1,1,2,2-テト ラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2ーテトラメトキシー1, 2ージフェニルジシ ラン、1, 1, 2, 2ーテトラエトキシー1, 2ージフ ェニルジシラン、1, 2-ジメトキシー1, 1, 2, 2 -テトラメチルジシラン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキ シー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2 ージエトキシー1, 1, 2, 2ーテトラフェニルジシラ ン、ビス (ヘキサメトキシシリル) メタン、ビス (ヘキ 50 サエトキシシリル) メタン、ビス (ジメトキシメチルシ

リル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジメトキシフェニルシリル) メタン、ビス (ジエトキシフェニルシリル) メタン、ビス (メトキシジメチルシリル) メタン、ビス (メトキシジフェニルシリル) メタン、ビス (メトキシジフェニルシリル) メタン、ビス (エトキシジフェニルシリル) メタンを、好ましい例として挙げることができる。本発明において、(A) 成分としては、上記 (A-1) 成分および (A-2) 成分、もしくはいずれか一方を用い、(A-1) 成分および (A-2) 成分はそれぞれ 2種以上用いること 10もできる。

【0013】本発明において、加水分解とは、上記 (A) 成分に含まれるR²O-基、R⁴O-基、およびR ⁵O-基すべてが加水分解されている必要はなく、例えば1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、あるいは、これらの混合物が生成することである。本発明において縮合とは(A)成分の加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも生成することを包含した概念である。なお、(A)成分の加水分解縮合物の重量平均分子量は、通常、1,000~120,000、好ましくは1,200~100,000程度である。

【0014】また、(A)成分を加水分解、部分縮合さ せる際には、触媒を使用する。この際に使用する触媒と しては、金属キレート化合物、有機酸、無機酸、有機塩 基、無機塩基を挙げることができる。金属キレート化合 物としては、例えばトリエトキシ・モノ(アセチルアセ 30 トナート) チタン、トリーnープロポキシ・モノ (アセ チルアセトナート) チタン、トリーi-プロポキシ・モ ノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーnープトキ シ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、トリーse cープトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、 トリー t ープトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チ タン、ジエトキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタ ン、ジーnープロポキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) チタン、ジーiープロポキシ・ビス (アセチルアセ トナート) チタン、ジーnープトキシ・ピス (アセチル 40 アセトナート) チタン、ジーsecーブトキシ・ピス (アセチルアセトナート) チタン、ジーtープトキシ・ ピス (アセチルアセトナート) チタン、モノエトキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーnープ ロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モ ノー i ープロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーnープトキシ・トリス(アセチルアセト ナート) チタン、モノーsecープトキシ・トリス (ア セチルアセトナート) チタン、モノー t ープトキシ・ト リス (アセチルアセトナート) チタン、テトラキス (ア 50

セチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ (エ チルアセトアセテート) チタン、トリーnープロポキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーi-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、 トリーn-ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーsecープトキシ・モノ (エチルアセト アセテート) チタン、トリー t - プトキシ・モノ (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジエトキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジーnープロポキシ・ビ ス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーiープロポ キシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーn ープトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 ジーsecープトキシ・ビス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジーtープトキシ・ビス (エチルアセトア セテート) チタン、モノエトキシ・トリス (エチルアセ トアセテート) チタン、モノーロープロポキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタン、モノーiープロポ キシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ -n-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チ タン、モノーsecープトキシ・トリス (エチルアセト アセテート) チタン、モノー t ープトキシ・トリス (エ チルアセトアセテート) チタン、テトラキス (エチルア セトアセテート)チタン、モノ(アセチルアセトナー ト) トリス (エチルアセトアセテート) チタン、ビス (アセチルアセトナート) ピス (エチルアセトアセテー ト) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エ チルアセトアセテート) チタン、等のチタンキレート化 合物:トリエトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジ ルコニウム、トリーnープロポキシ・モノ(アセチルア セトナート) ジルコニウム、トリーi-プロポキシ・モ ノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリーnー プトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、トリーsec-ブトキシ・モノ(アセチルアセトナ ート) ジルコニウム、トリー t ープトキシ・モノ (アセ チルアセトナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーnープロ ポキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、 ジーiープロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジ ルコニウム、ジーnープトキシ・ピス(アセチルアセト ナート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ピス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーtーブト キシ・ピス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モ ノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニ ウム、モノーnープロポキシ・トリス(アセチルアセト ナート) ジルコニウム、モノーiープロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノーnーブ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノーsec-ブトキシ・トリス (アセチルアセト ナート) ジルコニウム、モノー t ープトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、テトラキス

(アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリエトキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリ -n-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ ルコニウム、トリーiープロポキシ・モノ(エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、トリーnーブトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーs e c - ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、トリーtープトキシ・モノ(エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジエトキシ・ピス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、ジーnープロポキシ・ ピス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジー: ープロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、ジーn-ブトキシ・ピス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジー tープトキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モ ノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、モノーnープロポキシ・トリス (エチルアセト アセテート) ジルコニウム、モノー i ープロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー 20 n-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノーsecープトキシ・トリス(エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノー t ープトキシ・ トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、テト ラキス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ビス (アセチルアセトナート) ビ ス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) ジルコニウム、等のジルコニウムキレート化合物; 30 トリス (アセチルアセトナート) アルミニウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウム等のアルミニ ウムキレート化合物:などを挙げることができる。有機 酸としては、例えば酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペ ンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナ ン酸、デカン酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン 酸、アジピン酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリッ ト酸、アラキドン酸、ミキミ酸、2-エチルヘキサン 酸、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイ ン酸、サリチル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p 40 ートルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロ 口酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ 酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル 酸、クエン酸、酒石酸等を挙げることができる。無機酸 としては、例えば塩酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸等 を挙げることができる。有機塩基としては、例えばピリ ジン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジ ン、ピコリン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、 モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジメチル モノエタノールアミン、モノメチルジエタノールアミ

ン、トリエタノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシクロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド等を挙げることができる。無機塩基としては、例えばアンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化パリウム、水酸化カルシウム等を挙げることができる。これら触媒の内、金属キレート化合物、有機酸、無機酸が好ましく、より好ましくはチタンキレート化合物、有機酸を挙げることができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0015】上記触媒の使用量は(A)成分(完全加水分解縮合物換算)のそれぞれ100重量部に対して、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~10重量部の範囲である。また、触媒は、前記溶剤中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。

【0016】<u>(B) 成分</u>

本発明の腹形成用組成物は、潜在性酸触媒および潜在性塩基触媒もしくはいずれか一方を含有する。潜在性酸触媒としては、例えば熱酸発生剤および光酸発生剤などを挙げることができる。熱酸発生剤は、通常50~450℃、好ましくは200~350℃に加熱することにより酸を発生する化合物であり、スルホニウム塩、ベンゾチアソリウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩などのオニウム塩が用いられる。

【0017】上記スルホニウム塩の具体例としては、4 ーアセトフェニルジメチルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、4-アセトキシフェニルジメチルス ルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ジメチルー 4-(ベンジルオキシカルボニルオキシ)フェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジメチルー 4- (ベンゾイルオキシ) フェニルスルホニウム ヘキ サフルオロアンチモネート、ジメチルー4ー (ベンゾイ ルオキシ) フェニルスルホニウム ヘキサフルオロアル セネート、ジメチルー3ークロロー4ーアセトキシフェ ニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネートなど のアルキルスルホニウム塩;ベンジルー4ーヒドロキシ フェニルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモ ネート、ベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスル ホニウム ヘキサフルオロホスフェート、4-アセトキ シフェニルベンジルメチルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、ベンジルー4ーメトキシフェニルメ チルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ベ ンジルー2ーメチルー4ーヒドロキシフェニルメチルス ルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ベンジル -3-クロロー4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニ ウム ヘキサフルオロアルセネート、4ーメトキシベン ジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム へ キサフルオロホスフェート、ベンゾイントシレート、2 ーニトロベンジルトシレート、などのベンジルスルホニ

ウム塩;

【0018】ジベンジルー4ーヒドロキシフェニルスル ホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジル -4-ヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、4ーアセトキシフェニルジベンジルス ルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジ ルー4ーメトキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、ジベンジルー3ークロロー4ーヒド ロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネ ート、ジベンジルー3-メチルー4-ヒドロキシー5tertーブチルフェニルスルホニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、ベンジルー4ーメトキシベンジルー 4-ヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロ ホスフェートなどのジベンジルスルホニウム塩;pーク ロロベンジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、p-ニトロベン ジルー4ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム へ キサフルオロアンチモネート、p-クロロベンジルー4 ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフル オロホスフェート、pーニトロベンジルー3-メチルー 20 4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、3,5-ジクロロベンジルー4 ーヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフル オロアンチモネート、oークロロベンジルー3ークロロ -4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサ フルオロアンチモネートなどの置換ベンジルスルホニウ ム塩:

【0019】上記ベンゾチアゾニウム塩の具体例としては3ーベンジルベンゾチアゾリウムへキサフルオロアンチモネート、3ーベンジルベンゾチアゾリウム へキサ 30フルオロホスフェート、3ーベンジルベンゾチアゾリウム テトラフルオロボレート、3ー(pーメトキシベンジル)ベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロアンチモネート、3ーベンジルー2ーメチルチオベンゾチアゾリウム ヘキサフルオロアンチモネートなどのベンジルベンゾチアゾリウム塩が挙げられる。さらに、上記以外の熱酸発生剤として、2,4,4,6ーテトラブロモシクロヘキサジエノンを例示できる

【0020】これらのうち、4-アセトキシフェニルジメチルスルホニウム ヘキサフルオロアルセネート、ベンジルー4-ヒドロキシフェニルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-アセトキシフェニルベンジルメチルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジベンジルー4-ヒドロキシフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、3-ベンジルベンソチアソリウムヘキサフルオロアンチモネート、3-ベンジルベンソチアソリウムへキサフルオロアンチモネート、3-ベンジが好ましく用いられる。これ 50

らの市販品としては、サンエイド SI-L85、同SI-L110、同SI-L145、同SI-L150、同SI-L160(三新化学工業(株)製)などが挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0021】本発明で用いられる潜在性光酸発生剤は、 通常1~100mJ、好ましくは10~50mJの紫外 光照射により酸を発生する化合物である。光酸発生剤と しては、例えばジフェニルヨードニウムトリフルオロメ タンスルホネート、ジフェニルヨードニウムピレンスル ホネート、ジフェニルヨードニウムドデシルベンゼンス ルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロn-プタンスルホネート、ビス (4ーtープチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムドデシルベン ゼンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨ ードニウムナフタレンスルホネート、ピス(4―t-ブ チルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオロアンチモネ ート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムノ ナフルオロnープタンスルホネート、トリフェニルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニ ルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフ エニルスルホニウムナフタレンスルホネート、トリフェ ニルスルホニウムノナフルオローnープタンスルホネー ト、ジフェニル (4-メチルフェニル) スルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、ジフェニル (4-メト キシフェニル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホ ネート、(ヒドロキシフェニル) ベンゼンメチルスルホ ニウムトルエンスルホネート、シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、ジシクロヘキシル (2-オキソ シクロヘキシル) スルホニウムトリフルオロメタンスル ホネート、ジメチル (2-オキソシクロヘキシル) スル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニル ヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェ ニルスルホニウムカンファースルホネート、(4ーヒド ロキシフェニル) ベンジルメチルスルホニウムトルエン スルホネート、1ーナフチルジメチルスルホニウムトリ フルオロメタンスルホネート、1一ナフチルジエチルス ルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-シア ノー1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、4-ニトロー1-ナフチルジメチル スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4―メ チルー1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロ メタンスルホネート、4-シアノー1-ナフチルージエ チルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4 ----トロー1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフル オロメタンスルホネート、4ーメチルー1ーナフチルジ エチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、 4-ヒドロキシ-1-ナフチルジメチルスルホニウムト



リフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシー1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、4ーメトキシー1ーナフチルテトラヒ ドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、 4-エトキシー1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、4-メトキシメト キシー1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、4一エトキシメトキシー1 ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、4-(1-メトキシエトキシ)-1 ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、4-(2-メトキシエトキシ)-1 ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、4ーメトキシカルボニルオキシー1 ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、4-エトキシカルブニルオキシー1 ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、4-n-プロポキシカルボニルオキ シー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフル オロメタンスルホネート、4-i-プロポキシカルボニ 20 ルオキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムト リフルオロメタンスルホネート、4-n-ブトキカルビ ニルオキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-t-プトキシカ ルボニルオキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、4-(2-テト ラヒドロフラニルオキシ) -1-ナフチルテトラヒドロ チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ) -1-ナフチルテ トラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネ 30 ート、4-ベンジルオキシー1ーナフチルテトラヒドロ チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(ナフチルアセトメチル) テトラヒドロチオフェニウム トリフルオロメタンスルホネート等のオニウム塩系光酸 発生剤類;フェニル-ピス (トリクロロメチル) - s - ト リアジン、メトキシフェニルービス(トリクロロメチ ル) - s - トリアジン、ナフチルーピス(トリクロロメ チル) - s-トリアジン等のハロゲン含有化合物系光酸 発生剤類:1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホ ニルクロリド、1,2ーナフトキノンジアジドー5ース 40 ルホニルクロリド、2, 3, 4, 4 'ーテトラベンゾフ ェノンの1,2-ナフトキノンジアジドー4-スルホン 酸エステルまたは1,2ーナフトキノンジアジドー5ー スルホン酸エステル等のジアゾケトン化合物系光酸発生 剤類; 4 ートリスフェナシルスルホン、メシチルフェナ シルスルホン、ピス(フェニルスルホニル)メタン等の スルホン酸化合物系光酸発生剤類;ベンゾイントシレー ト、ピロガロールのトリストリフルオロメタンスルホネ ート、ニトロペンジルー9、10-ジエトキシアントラ センー2-スルホネート、トリフルオロメタンスルホニ 50

ルビシクロ [2, 2, 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボジイミド、Nーヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホネート、1,8ーナフタレンジカルボン酸イミドトリフルオロメタンスルホネート等のスルホン酸化合物系光酸発生剤類等が挙げられる。これらの化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0022】また前記潜在性塩基触媒とは外部の刺激に より塩基を発生することができるが、外部刺激としては 紫外線や熱が好ましく、オルトニトロベンジルカルバメ ート類、α、αージメチルー3, 5ージメトキシベンジ ルカルバメート類、アシルオキシイミノ類などを例示す ることができる。また、光により発生する塩基としては ヒドラジン、テトラメチレンジアミン、トルエンジアミ ン、ジアミノジフェニルメタン、ヘキサメチルテトラア ミン、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、プロ ピルアミン、ブチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘ キシルアミン、デシルアミン、セチルアミン、ピペリジ ン、ピペラジンなどが挙げられる。さらに具体的には 「「(2-ニトロベンジル)オキシ]カルボニル]メチ ルアミン、[[(2-ニトロベンジル)オキシ]カルボ ニル] プロピルアミン、 [[(2-ニトロベンジル) オ キシ] カルボニル] ヘキシルアミン、[[(2-ニトロ ベンジル) オキシ] カルボニル] シクロヘキシルアミ ン、[[(2-ニトロベンジル)オキシ]カルボニル] アニリン、[[(2-ニトロベンジル) オキシ] カルボ ニル] ピペリジン、[[(2-ニトロベンジル) オキ シ] カルボニル] ヘキサメチレンジアミン、 [[(2-ニトロベンジル) オキシ] カルボニル] フェニレンジア ミン、[[(2-ニトロベンジル) オキシ] カルボニ ル] トルエンジアミン、[[(2-ニトロベンジル)オ キシ] カルボニル] ジアミノジフェニルメタン、 [[(2-ニトロベンジル)オキシ]カルボニル]ピペ ラジン、[[(2、6-ジニトロベンジル) オキシ] カ ルボニル] メチルアミン、 [[(2、6-ジニトロベン ジル) オキシ] カルボニル] プロピルアミン、 [[(2、6-ジニトロベンジル) オキシ] カルボニ ル] ヘキシルアミン、 [[(2、6ージニトロベンジ ル) オキシ] カルボニル] シクロヘキシルアミン、 [[(2、6-ジニトロベンジル) オキシ] カルボニ ル] アニリン、[[(2、6-ジニトロベンジル) オキ シ] カルボニル] ピペリジン、 [[(2、6ージニトロ ベンジル) オキシ] カルボニル] ヘキサメチレンジアミ ン、 [[(2、6-ジニトロベンジル) オキシ] カルボ ニル] フェニレンジアミン、 [[(2、6ージニトロベ ンジル) オキシ] カルボニル] トルエンジアミン、 [[(2、6-ジニトロベンジル) オキシ] カルボニ ル] ジアミノジフェニルメタン、[[(2、6-ジニト ロベンジル) オキシ] カルボニル] ピペラジン、 [[(α、αージメチルー3, 5ージメトキシベンジ

ル) オキシ] カルボニルメチルアミン、 [[(α、α-・ジメチルー3, 5ージメトキシベンジル) オキシ] カル ボニルプロピルアミン、 [[(α、αージメチルー3, 5-ジメトキシベンジル) オキシ] カルボニルヘキシル アミン、 [[(α 、 α ージメチルー3, 5 ージメトキシ ベンジル) オキシ] カルボニルシクロヘキシルアミン、 ル) オキシ] カルボニルアニリン、 [[(α、α-ジメ チルー3、5ージメトキシベンジル)オキシ]カルボニ ルピペリジン、 [[(α 、 α -ジメチルー3, 5-ジメ 10 トキシベンジル) オキシ] カルボニルヘキサメチレンジ アミン、 [[(α 、 α -ジメチルー3, 5-ジメトキシ ベンジル) オキシ] カルボニルフェニレンジアミン、 ル) オキシ] カルボニルトルエンジアミン、[[(a、 カルボニルジアミノジフェニルメタン、 [[(α、α-ジメチルー3. 5ージメトキシベンジル) オキシ] カル ボニルピペラジン、プロピオニルアセトフェノンオキシ ム、プロピオニルベンゾフェノンオキシム、プロピオニ 20 ルアセトンオキシム、ブチリルアセトフェノンオキシ ム、ブチリルベンゾフェノンオキシム、ブチリルアセト ンオキシム、アジポイルアセトフェノンオキシム、アジ ポイルベンゾフェノンオキシム、アジポイルアセトンオ キシム、アクロイルアセトフェノンオキシム、アクロイ ルベンゾフェノンオキシム、アクロイルアセトンオキシ ムなどが挙げられる。中でも[[(2-ニトロベンジ ル) オキシ] カルボニル] シクロヘキシルアミン、 [[(2-ニトロベンジル) オキシ] カルボニル] ヘキ サメチレンジアミン、 $[(\alpha, \alpha-i) メチルー3, 5-30]$ ジメトキシベンジル) オキシ] カルボニルヘキサメチレ ンジアミンが挙げられる。これらの化合物は、単独であ るいは2種以上組み合わせて用いることができる。

【0023】本発明組成物中の(B)成分の使用割合は、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換算)に対して0.001~10重量部であり、より好ましくは0.01~10重量部である。(B)成分の使用量が0.001重量部末満であると登膜の誘電率が十分低い値とならず、(B)成分の使用量が10重量部を越えると溶液の保存安定性が劣化する場合がある。

【0024】<u>(C) 成分</u>

ル, 1, 5ーペンタンジオール、1, 4ーペンタンジオ ール、1,3-ペンタンジオール、1,2-ペンタンジ オール、1,6-ヘキサンジオール、1,5-ヘキサン ジオール、1、4-ヘキサンジオール、1、3-ヘキサ ンジオール、1,2-ヘキサンジオール、1,7-ヘブ タンジオール、1,2-ヘプタンジオール、1,8-オ クタンジオール、1,2-オクタンジオール、1,9-ノナンジオール、1、2-ノナンジオール、1、10-デカンジオール、1、2-デカンジオール、1、12-ドデカンジオール、1,2ードデカンジオール、1,1 4-テトラデカンジオール、1,2-テトラデカンジオ ール、1、16ーヘキサデカンジオール、1、2ーヘキ サデカンジオール、1,18-オクタデカンジオール、 1, 2-オクタデカンジオール、シクロヘキサンジオー ル、アダマンタンジオール、ジシクロペンタンジオー ル、グリセリン、ネオペンチルグリコール、トリメチロ ールプロパン、ペンタエリスリトール、ジグリセリン、 ソルビトールなどの多価アルコール;ジエチレングリコ ール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコー ル、トリプロピレングリコール、テトラエチレングリコ ール、テトラプロピレングリコール、ペンタエチレング リコール、ペンタプロピレングリコールなどのグリコー ル溶剤:ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジ エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレング リコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコール。 モノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチ ルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテ ル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジ プロピレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレ ングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコ ールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノ プロピルエーテル、トリエチレングリコールモノブチル エーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテ ル、トリプロピレングリコールモノエチルエーテル、ト リプロピレングリコールモノプロピルエーテル、トリプ ロピレングリコールモノブチルエーテル、テトラエチレ ングリコールモノメチルエーテル、テトラエチレングリ コールモノエチルエーテル、テトラエチレングリコール モノプロビルエーテル、テトラエチレングリコールモノ プチルエーテル、テトラプロピレングリコールモノメチ ルエーテル、テトラプロピレングリコールモノエチルエ ーテル、テトラプロピレングリコールモノプロピルエー テル、テトラプロピレングリコールモノブチルエーテル などのグリコールモノアルキルエーテル系溶剤;ジエチ レングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコー ルジプロピルエーテル、ジエチレングリコールジプチル エーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテル、 ジプロピレングリコールジプロピルエーテル、ジプロピ レングリコールジブチルエーテル、トリエチレングリコ ールジメチルエーテル、トリエチレングリコールジエチ

ルエーテル、トリエチレングリコールジプロピルエーテ ル、トリエチレングリコールジブチルエーテル、トリプ ロピレングリコールジメチルエーテル、トリプロピレン グリコールジエチルエーテル、トリプロピレングリコー ルジプロピルエーテル、トリプロピレングリコールジブ チルエーテル、テトラエチレングリコールジメチルエー テル、テトラエチレングリコールジエチルエーテル、テ トラエチレングリコールジプロピルエーテル、テトラエ チレングリコールジブチルエーテル、テトラプロピレン グリコールジメチルエーテル、テトラプロピレングリコ 10 ールジエチルエーテル、テトラプロピレングリコールジ プロピルエーテル、テトラプロピレングリコールジブチ ルエーテルなどのグリコールジアルキルエーテル系容 剤:ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、ジエチレングリコールモノプロピルエーテルアセテ ート、ジェチレングリコールモノブチルエーテルアセテ ート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセ テート、ジプロピレングリコールモノエチルエーテルア セテート、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテ 20 ルアセテート、ジプロピレングリコールモノブチルエー テルアセテート、トリエチレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート、トリエチレングリコールモノエチル エーテルアセテート、トリエチレングリコールモノプロ ピルエーテルアセテート、トリエチレングリコールモノ ブチルエーテルアセテート、トリプロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート、トリプロピレングリコ ールモノエチルエーテルアセテート、トリプロピレング リコールモノプロピルエーテルアセテート、トリプロピ レングリコールモノブチルエーテルアセテート、テトラ 30 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、テ トラエチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、テトラエチレングリコールモノプロピルエーテルア セテート、テトラエチレングリコールモノブチルエーテ ルアセテート、テトラプロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート、テトラプロピレングリコールモノ エチルエーテルアセテート、テトラプロピレングリコー ルモノプロピルエーテルアセテート、テトラプロピレン グリコールモノブチルエーテルアセテートなどのグリコ ールモノアルキルエーテルエステル系溶剤:エチレング 40 リコールジアセテート、プロピレングリコールジアセテ ート、ジエチレングリコールジアセテート、ジプロピレ ングリコールジアセテート、トリエチレングリコールジ アセテート、トリプロピレングリコールジアセテート、 テトラエチレングリコールジアセテート、テトラプロピ レングリコールジアセテートなどのグリコールジエステ ル系溶剤を挙げることができる。これらの中で、エチレ ングリコール、1,3ープロパンジオール、1,2ープ ロパンジオール、1、4ープタンジオール、グリセリ ン、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパ

ン、ペンタエリスリトール、ジグリセリン、ソルビトー ル、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、 トリエチレングリコール、トリプロピレングリコール、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテ ル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジブ ロピレングリコールモノプロピルエーテル、ジプロピレ ングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコ ールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノ エチルエーテル、トリエチレングリコールモノプロピル エーテル、トリエチレングリコールモノプチルエーテ ル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、ト リプロピレングリコールモノエチルエーテル、トリプロ ピレングリコールモノプロピルエーテル、トリプロピレ ングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコー ルモノプロピルエーテルアセテート、ジエチレングリコ ールモノブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリ コールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレング リコールモノエチルエーテルアセテート、ジプロピレン グリコールモノプロピルエーテルアセテート、ジプロピ レングリコールモノブチルエーテルアセテート、トリエ チレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トリ エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ト リエチレングリコールモノプロピルエーテルアセテー ト、トリエチレングリコールモノブチルエーテルアセテ ート、トリプロピレングリコールモノメチルエーテルア セテート、トリプロピレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート、トリプロピレングリコールモノプロピル エーテルアセテート、トリプロピレングリコールモノブ チルエーテルアセテート、エチレングリコールジアセテ ート、プロピレングリコールジアセテート、ジエチレン グリコールジアセテート、ジプロピレングリコールジア セテート、トリエチレングリコールジアセテート、トリ プロピレングリコールジアセテートを特に好ましい例と して挙げることができる。これらは1種または2種以上 を同時に使用することができる。

【0025】(D) 成分

本発明に使用する(D)成分は、常圧での沸点が160 で以下の溶剤であり、例えば n ーペンタン、i ーペンタ ン、n ー ヘキサン、i ー ヘキサン、n ー ヘプタン、i ー ペプタン、2, 2, 4ートリメチルペンタン、n ー オク タン、i ー オクタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘ キサン等の脂肪族炭化水素系溶媒;ベンゼン、トルエ ン、キシレン、エチルペンゼン等の芳香族炭化水素系溶 媒;メタノール、エタノール、n ー プロパノール、i ー プロパノール、n ー ブタノール、s e

cープタノール、tープタノール、nーペンタノール、 iーペンタノール、2ーメチルプタノール、secーペ ンタノール、tーペンタノール、3ーメトキシブタノー ル、n-ヘキサノール等のモノアルコール系溶媒;アセ トン、メチルエチルケトン、メチルーnープロピルケト ン、メチルーnープチルケトン、ジエチルケトン、メチ ルーiーブチルケトン、メチルーnーペンチルケトン、 エチルーnープチルケトン、メチルーnーへキシルケト ン、ジーiープチルケトン、トリメチルノナノン、シク ロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4-ペン 10 タンジオン等のケトン系容媒;エチルエーテル、iープ ロピルエーテル、nープチルエーテル、nーヘキシルエ ーテル、2-エチルヘキシルエーテル、エチレンオキシ ド、1, 2-プロピレンオキシド、ジオキソラン、4-メチルジオキソラン、ジオキサン、ジメチルジオキサ ン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールジ エチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエー テル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロ ピレングリコールモノプロピルエーテル、テトラヒドロ 20 フラン、2-メチルテトラヒドロフラン等のエーテル系 溶媒: 酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸-n-プロピ ル、酢酸-i-プロピル、酢酸-n-プチル、酢酸-i ープチル、酢酸-secープチル、酢酸-nーペンチ ル、酢酸-sec-ペンチル、酢酸-3-メトキシブチ ル、酢酸メチルペンチル、酢酸-2-エチルプチル、ア セト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコールモ ノエチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメチ ルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエー 30 テルプロピオン酸エチル、プロピオン酸ーnープチル、 プロピオン酸ーiーアミル、シュウ酸ジエチル、シュウ 酸ジーnープチル、乳酸メチル、乳酸エチル、マロン酸 ジエチル、3-メトキシメチルプロピオネート、3-エ トキシエチルプロピオネート等のエステル系溶媒;N-メチルホルムアミド、N. Nージメチルホルムアミド、 等の含窒素系溶媒を挙げることができる。これらの中 で、メタノール、エタノール、nープロパノール、iー プロパノール、nーブタノール、iーブタノール、se cーブタノール、tープタノール、メチルエチルケト ン、メチルーnープロピルケトン、メチルーnープチル ケトン、ジエチルケトン、メチルーiープチルケトン、 メチルー n ーペンチルケトン、エチルー n ープチルケト ン、メチルーn-ヘキシルケトン、ジーi-ブチルケト ン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2, 4-ペンタンジオン、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチ レングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコー ルモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチ ルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテ 50

ル、酢酸エチル、酢酸ーnープロピル、酢酸ーiープロピル、酢酸ーnープチル、酢酸ーiープチル、酢酸ーsecープチル、酢酸ー3ーメトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸エチル、酢酸エチレングリコールモノエチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテルで酸プロピレングリコールモノエチルエーテルではオン酸エチル、プロピオン酸ーnープチル、プロピオン酸ーiーアミル、シュウ酸ジエチル、マロン酸ジエチル、3ーメトキシメチルプロピオネート、3ーエトキシエチルプロピオネートを特に好ましい例として挙げることができる。これらは1種あるいは2種以上を混合して使用することができる。

【0026】組成物中の(C)成分と(D)成分使用割合は、(C):(D)=5:95~50:50(重量比)であり、より好ましくは(C):(D)=8:92~45:55(重量比)である。(C)成分量が5%未満であると塗膜の誘電率が十分低い値とならず、(C)成分量が50%を越えると溶液の塗布性が劣化する場合がある。

【0027】(A)成分を加水分解する際には、上記の(C)成分および(D)成分もしくはいずれか一方の有機溶媒中で行うことができ、得られた溶液に更に(C)成分および(D)成分もしくはいずれか一方を添加しても良い。

【0028】本発明において、膜形成用組成物中の沸点 100℃以下のアルコールの含量が、20重量%以下、特に5重量%以下であることが好ましい。沸点100℃以下のアルコールは、上記(A-1)成分ならびに(A-2)成分の加水分解および縮合の際に生じる場合があり、その含量が20重量%以下、好ましくは5重量%以下になるように蒸留などにより除去することが好ましい。

【0029】本発明の膜形成用組成物は、さらに下記のような成分を含有してもよい。

βージケトン

 β — ジケトンとしては、アセチルアセトン、 2, 4 — ヘキサンジオン、 2, 4 — ヘプタンジオン、 3, 5 — ヘプタンジオン、 2, 4 — オクタンジオン、 3, 5 — オクタンジオン、 2, 4 — ノナンジオン、 3, 5 — ノナンジオン、 5 — メチルー 2, 4 — ヘキサンジオン、 2, 2, 6, 6 — テトラメチルー 3, 5 — ヘプタンジオン、 1, 1, 5, 5, 5 — ヘキサフルオロー 2, 4 — ヘプタンジオンなどの 1 種または 2 種以上である。 本発明において、 膜形成用組成物中の β — ジケトン含有量は、

(A) 成分(完全加水分解縮合物換算)の合計量100 重量部に対して通常0.1~100重量部、好ましくは 0.2~80重量部の範囲である。このような範囲でβ

- ジケトンを添加すれば、一定の保存安定性が得られる とともに、膜形成用組成物の塗膜均一性などの特性が低 下するおそれが少ない。このβージケトンは、(A)成 分の加水分解、縮合反応後に添加することが好ましい。 【0030】<u>その他の添加剤</u>

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活 性剤などの成分を添加してもよい。コロイド状シリカと は、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒 に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~30m 10 μ 、好ましくは $10\sim20$ m μ 、固形分濃度が $10\sim4$ 0 重量%程度のものである。このような、コロイド状シ リカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、メタノ ールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル: 触 媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。コロ イド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアル ミナゾル520、同100、同200;川研ファインケ ミカル (株) 製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル 10、同132などが挙げられる。有機ポリマーとして は、例えば、ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 20 合物、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合 体、 (メタ) アクリル系重合体、芳香族ビニル化合物、 デンドリマー、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリアリ ーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサジ アソール、フッ素系重合体などを挙げることができる。 界面活性剤としては、例えばノニオン系界面活性剤、ア ニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面 活性剤などが挙げられ、さらには、シリコーン系界面活 性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、含フッ素 界面活性剤、アクリル系界面活性剤等を挙げることがで 30 きる。前記ノニオン系界面活性剤の具体例としては、ポ リオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレ ンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエ ーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類;ポ リオキシエチレンnーオクチルフェニルエーテル、ポリ オキシエチレンnーノニルフェニルエーテル等のポリオ キシエチレンアルキルフェニルエーテル類;ポリエチレ ングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジ ステアレート等のポリエチレングリコールジエステル類 などを挙げることができる。前記フッ素系界面活性剤の 40 具体例としては、末端、主鎖および側鎖の少なくとも何 れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオロアルキレ ン基を有する化合物を好適に用いることができる。その 具体例としては、1,1,2,2-テトラフロロオクチル (1.1.2.2-テトラフロロプロピル) エーテル、1, 1,2,2-テトラフロロオクチルヘキシルエーテル、オ クタエチレングリコールジ(1,1,2,2ーテトラフロ ロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール (1, 1.2.2.3.3-ヘキサフロロペンチル) エーテル、オ

ロロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1,1,2,2,3,3-ヘキサフロロペンチル) エーテ ル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、1,1, 2,2,8,8,9,9,10,10ーデカフロロドデカン、 1,1,2,2,3,3-ヘキサフロロデカン、フルオロア ルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、フルオロアルキ ルオキシエチレンエーテル、ジグリセリンテトラキスフ ルオロアルキルアンモニウムヨージド、フルオロアルキ ルポリオキシエチレンエーテル、パーフルオロアルキル ポリオキシエタノール、パーフルオロアルキルアルコキ シレート、フッ素系アルキルエステル等を挙げることが できる。また、これらの市販品としては、BM-100 0、BM-1100 (以上、BM Chemie社 製)、メガファックF142D、同F172、同F17 3、同F183、同F178、同F191、同F47 1、(以上、大日本インキ化学工業(株)製)、フロラ -FFC-170C, FC-171, FC-430, F C-431 (以上、住友スリーエム(株)) 等を挙げる ことができる。前記シリコーン系界面活性剤の具体例と しては、例えばトーレシリコーンDC3PA、同DC7 PA、同SH11PA、同SH21PA、同SH28P A、同SH29PA、同SH30PA(以上、トーレシ リコーン (株) 製)、TSF-4440、TSF-43 00、TSF-4445、TSF-4446、TSF-4460、TSF-4452 (以上、東芝シリコーン (株) 製) 等の商品名で市販されているものを挙げるこ とができる。その他の界面活性剤としては、例えばソル ビタン脂肪酸エステル類;脂肪酸変性ポリエステル類; 3級アミン変性ポリウレタン類;ポリエチレンイミン類 などを挙げることができる。これらの界面活性剤は単独 でまたは2種以上を組み合わせて使用することができ

【0031】本発明の膜形成用組成物の全固形分濃度 は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応 じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30 重量%であると、途膜の膜厚が適当な範囲となり、保存 安定性もより優れるものである。

【0032】本発明の組成物を、シリコンウエハ、Si O2 ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際に は、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー 法などの塗装手段が用いられる。

【0033】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗 りで厚さ0. 05~1. 5 μ m程度、2回途りでは厚さ O. 1~3μm程度の塗膜を形成することができる。そ の後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度 の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥するこ とにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成す ることができる。この際の加熱方法としては、ホットプ レート、オープン、ファーネスなどを使用することが出 クタプロピレングリコールジ(1,1,2,2ーテトラフ so 来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴ



ン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下 などで行うことができる。

【0034】このようにして得られる層間絶縁膜は、絶縁性に優れ、塗布膜の均一性、誘電率特性、強膜の耐クラック性、逆膜の表面硬度に優れることから、LSI、システムLシ、DRAM、SDRAM、RDRAM、DーRDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層レジストを用いた半導体作製工程の中間層、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有用であ 10 る。

[0035]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、実施例中における膜形成用組成物の評価は、次のようにして測定したものである。

【0036】重量平均分子量(Mw)

下記条件によるゲルバーミエーションクロマトグラフィ 20 ー (GPC) 法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分解縮合物1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶解して調製した。

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標準ポリスチレンを使用した。

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマトグラム(モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M (長さ50cm)

測定温度:40℃

流速:1cc/分

【0037】機械的強度(弾性率)

塗膜形成用組成物を、8インチシリコンウエハ上にスピンコーターを用いて、回転数1,500rpm、30秒の条件で以て塗布した。ホットプレート上で70℃で3分間、200℃で3分間基板を乾燥し、さらに400℃の窒素雰囲気のホットプレート上で30分基板を焼成した。得られた塗膜の弾性率はナノインデンターXP(ナノインスツルメンツ社製)を用いて、連続剛性測定法に40より測定した。

【0038】短時間焼成(脱離ガス量測定)

塗膜形成用組成物を、8インチシリコンウエハ上にスピンコーターを用いて、回転数1,500rpm、30秒の条件で以て塗布した。ホットプレート上で70℃で3分間、200℃で3分間基板を乾燥し、さらに400℃の窒素雰囲気のホットプレート上で10分基板を焼成した。得られた基板を電子科学(株)製昇退打つりガス分析装置EMD-WA1000Sを用いて400℃まで加熱し脱離したガスを測定した。脱離ガス量をCVDによ50

り形成されたSiО₂膜と比較し、下記基準で評価した。

○ ; 脱離ガス量がCVDにより形成されたSiO₂膜以下

×;脱離ガス量がCVDにより形成されたSiO₂膜を 越える

【0039】誘電率

塗膜形成用組成物を、8インチシリコンウエハ上にスピンコーターを用いて、回転数1,500rpm、30秒の条件で以て塗布した。ホットプレート上で70℃で3分間、200℃で3分間基板を乾燥し、さらに400℃の窒素雰囲気のホットプレート上で30分基板を焼成した。得られた基板上にアルミニウムを蒸着し、誘電率評価用基板を作製した。誘電率は、横川・ヒューレットパッカード(株)製のHP16451B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメーター用いて、10kHzにおける容量値から算出した。

【0040】合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン308.5gとテトラメトキシシラン96.5gとジイソプロポキシチタンピスエチルアセチルアセテート0.95gを、プロピレングリコールモノメチルエーテル500gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度60℃に安定させた。次に、イオン交換水84gを2時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この反応液に、プロピレングリコールモノメチルエーテル595gを添加し、50℃で反応液からメタノールを含む溶液を595gエパポレーションで除去し、反応液①を得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、7,800であった。

【0041】合成例2

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン308.5gとテトラメトキシシラン96.5gをプロピレングリコールモノエチルエーテル545gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を60℃に安定させた。次に、マレイン酸10.0gを溶解させたイオン交換水42gを2時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この反応液に、プロピレングリコールモノエチルエーテル595gを添加し、50℃で反応液からメタノールを含む溶液を595gエパポレーションで除去し、反応液②を得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、3,200であった。

【0042】実施例1

合成例1で得られた反応被①100gにトリエチレング リコールモノエチルエーテル16gとSI-L85 (三 新化学工業(株)製) 0.2gを添加し、十分攪拌し た。0.2μm孔径のテフロン製フィルターでろ過を行 い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。得られた 塗膜の弾性率は5.4GPaと機械的強度に優れていた。塗膜の脱離ガス量を測定したところ、CVDにより形成されたSiOz膜以下と短時間焼成でも少ない脱離ガス量であった。また、塗膜の誘電率を評価したとこ ろ、2.43と非常に低い豚電率を示した。 【0043】実施例2~6 表1に示す組成で腹形成用組成物を作製し、実施例1と 同様に評価を行った。評価結果を表1に併せて示す。 【0044】

【表1】

£ <u>7:</u>	!	と 限の 新竜	半を評価したと	:こ 【表1】			
	英	反応液	(B)成分	(C)成分	弾性率	脱離)	誘電
. ;	痼				(GPa)	ス量	本
1	列						
	1	反応液	SI-L85 0.2g	トタエチレンク・タコールモノエチ	5.4	0	2.43
L		D 100g		ルエーラル 16g			
	2	反応液	トリフェニルスルネニウムト	トリエケレンク・リコールモノエケ	5.7	0	2.49
		②100g	タフルオロメタンスルホネー	ルエーブル 16g			
-			1 0.2g				
Γ	3	反応被	[(a,a-ジ/チル	トリエテレンク・リコールモノエチ	5.2	0	2.48
		②100g	- 3,5-ジナトキシベ	<i>M</i> 2−7# 16g			
			ンシ かけもシ]オルオ				
L		_	ニカアミン 0.2g				
ſ.	4	反応液	SI-L85 0.2g	トタフ・ロヒ・レンク・タコール	5.8	0	2.47
		②100g		16g			
Γ	5.	反応液	SI-L150 0.5g	トリエチレング・リコールモノエチ	5.3	0	2.44
		①100g		ルエーラルアセラート 16g			
	5	反応被	[(α,α-ジメラħ~	シ。エチレンク・リコールシ・アセ	5.0	0	2.49
		0	3,5-ジナトキシペン	7-1 8g			
			ジル)オキシ]オルボニ				
			#]7シ 0.2g				

【0045】実施例7

合成例1で得られた反応液①100gにトリエチレングリコールモノエチルエーテル16gとSI-L85(三新化学工業(株)製)0.2gとアセチルアセトン4gを添加し十分攪拌した。0.2μm孔径のテフロン製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。得られた塗膜の弾性率は5.3GPaと機械40的強度に優れていた。塗膜の脱離ガス量を測定したところ、CVDにより形成されたSiOz膜以下と短時間焼成でも少ない脱離ガス量であった。また、塗膜の誘電率を評価したところ、2.42と非常に低い誘電率を示した

【0046】実施例8

合成例1で得られた反応液①100gにトリエチレング リコールモノエチルエーテル16gとSI-L85 (三 新化学工業(株)製)0.2gと重量分子量約2,00 0のポリエチレングリコール10gを添加し十分攪拌し た。 0. 2 μ m 孔径のテフロン製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。得られた塗膜の弾性率は5. 1 G P a と機械的強度に優れてい一た。塗膜の脱離ガス量を測定したところ、 C V D により形成されたS i O z 膜以下と短時間焼成でも少ない脱離ガス量であった。また、塗膜の誘電率を評価したところ、2. 1 2 と非常に低い誘電率を示した。

【0047】 実施例 9

合成例1で得られた反応液①100gにトリエチレングリコールモノエチルエーテル16gとSI-L85(三新化学工業(株)製)0.2gと重量分子量約4,000のポリメタクリル酸イソプロピル10gを添加し十分攪拌した。0.2μm孔径のテフロン製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。得られた塗膜の弾性率は5.0GPaと機械的強度に優れていた。塗膜の脱離ガス量を測定したところ、CVD

により形成されたSiOz 膜以下と短時間焼成でも少ない脱離ガス量であった。また、塗膜の誘電率を評価したところ、2.15と非常に低い誘電率を示した。

【0048】比較例1

合成例1で得られた反応液①のみを使用した以外は、実施例1と同様にして評価を行った。途膜の誘電率を測定したところ、2.65と比較的低い誘電率であったが、得られた途膜の弾性率は2.9GPaと機械的強度に劣るものであった。また、塗膜の脱離ガス量を測定したところ、CVDにより形成されたSiOz膜より多い脱離がス量を示した。

【0049】比較例2

合成例1で得られた反応液①にトリエチレングリコール モノエチルエーテル16gのみ添加した以外は、実施例 1と同様にして評価を行った。塗膜の誘電率を測定した ところ、2.67と比較的低い誘電率であったが、得ら れた塗膜の弾性率は2.7GPaと機械的強度に劣るも のであった。また、塗膜の脱離ガス量を測定したとこ

フロントページの続き

(72)発明者 袴塚 聡子

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアール株式会社内

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 ろ、 CVDにより形成されたSiOz膜より多い脱離ガス量を示した。

【0050】比較例3

合成例1で得られた反応液①にSI-L85(三新化学工業(株)製)0.2gのみ添加した以外は、実施例1と同様にして評価を行った。得られた塗膜の弾性率は5.1Gpaと高い値であったが、塗膜の誘電率を測定したところ、3.02と高い誘電率を示した。また、塗膜の脱離ガス量を測定したところ、CVDにより形成されたSiO2膜より多い脱離ガス量を示した。

[0051]

【発明の効果】本発明によれば、アルコキシシランの加水分解物および/またはその縮合物と、常圧での沸点が180℃以上の溶剤と、潜在性酸発生触媒および/または潜在性塩基発生触媒を含有する組成物で、途膜の機械的特性に優れ、短時間で途膜の焼成が可能であり、非常に低い誘電率を示す膜形成用組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能である。

F ターム(参考) 4J038 CG142 DF022 DL021 DL031 JA34 KA04 KA06 NA21 4J040 DF041 DF042 DF051 DF052

4J040 DF041 DF042 DF051 DF052 EE022 EK051 EK071 HB10 HB11 HB15 HB20 HB24 HB31 HD13 HD21 HD41 KA14 KA23

LA05 LA06 LA09 4M104 EE18 HH20..

5F033 RR21 SS22 WW03 WW04 XX17 XX24

5F058 AA10 AC03 AF04 AG01 AH01 AH02